PAT-NO:

JP363158477A

DOCUMENT-

JP 63158477 A

IDENTIFIER:

TITLE:

MEASURING ELEMENT FOR THREE-DIMENSIONAL MAGNETIC

FIELD VECTOR

PUBN-DATE:

July 1, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MAKI, KOICHIRO ISHII, JUNICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO METAL MINING CO LTD N/A

APPL-NO: JP61307345

APPL-DATE: December 23, 1986

INT-CL (IPC): G01R033/06

US-CL-CURRENT: 324/251

ABSTRACT:

PURPOSE: To simultaneously measure the three-dimensional magnetic field components at the same point, by a method wherein three pairs of opposed Hall elements are arranged so that the surfaces thereof coincide with the surfaces of a hexahedron and the average value of the measured values by each pair of the Hall elements is calculated.

CONSTITUTION: Three pairs of square $\underline{\text{Hall}}$ elements 1, 4; 2, 5; 3, 6 are adhered to the surfaces of an element support 7 being a hexahedron wherein the length of one side is 1mm and, further, the end surface of a support rod 8 is adhered to one $\underline{\text{Hall}}$ element 4 among them. As mentioned above, three pairs of the opposed $\underline{\text{Hall}}$ elements $1\Box 6$ are arranged so that the surfaces thereof coincide with the

surfaces of the hexahedron and the average value of the measured values by each pair of the <u>Hall</u> elements is calculated to make it possible to simultaneously measure the three-dimensional magnetic field components at the same point. Further, by constituting this measuring element of the same kind of the elements utilizing no induced electromotive force represented by the <u>Hall</u> elements, an error due to the combination is not generated.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 158477

③Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和63年(1988)7月1日

G 01 R 33/06

H-6860-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 三次元磁界ベクトル測定素子

②特 願 昭61-307345

塑出 願 昭61(1986)12月23日

⑫発 明 者 槇 孝 一 郎 千葉県市川市中国分3-18-5 住友金属鉱山株式会社中

央研究所内

⑩発 明 者 石 井 純 一 千葉県市川市中国分3-18-5 住友金属鉱山株式会社中

央研究所内

⑪出 願 人 住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号

羽代 理 人 弁理士 篠原 泰司

明 細 君

1. 発明の名称

三次元磁界ペクトル測定素子

2. 特許請求の範囲

三対の対面するホール素子をその各面が六面体の各面と一致するようにして配置されてなる三次元磁界ベクトル湖定素子。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、三次元雄界ベクトル測定素子に関す 2

(従来の技術)

世界別定案子には、フラックスゲート(世界変化の度合に応じて誘導起電力が生じる)、姓気、 抗素子(世界に応じて低抗が変化する)、ホール素子(世界に応じて電圧が生じる)の三種類があり、このうち世界ベクトルの測定にはリング型構造のフラックスゲートが一般的に使用されて、測しない、これでも二次元の世界ベクトルの過定には (発明が解決しようとする問題点)

ところが、前者の方法では、空間の一点において三個の一次元測定案子による同時測定は原理的には不可能であり、三次元の測定には各案子の人れ換え或は方向を換えるという提作が必要であるため、一次元の測定の三倍の時間を要していた。 又、後者の方法では、×及びy方向の二次元の測 定にフラックスゲート等の誘導起電力を利用する
素子を用いると、初期値の設定のためには磁場の
空間変化及び時間変化による起電力を要、不要を
問わず絶えず測定しなければならず、更に上記二次元測定点の近傍で2方向の一次元の測定をホール素子の発する微小磁界の変化も種算されて誤差が生じてしまうことがあった。

従って、いずれの方法の場合も、同一地点における三次元の従界成分の同時測定が不可能であり、そのため測定に時間を要し且つ測定時間差による誤差が生じてしまうと共に、特に後者の方法の場合は測定衆子の組み合わせによる誤差が生じてしまい、その結果実用上測定が困難であるという問題があった。

本発明は、上記問題点に鑑み、測定が容易であり且つ精度も高い三次元磁界ベクトル測定素子を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段及び作用)

本発明による三次元磁界ベクトル測定素子は、

$$H : \left(x - \frac{a}{2}\right)$$
 にそれぞれ一致する。

この測定値の平均値(Hx)は、

$$(H_{x}(x)) = \frac{1}{2} \left\{ H_{x}\left(x + \frac{a}{2}\right) + H_{x}\left(x - \frac{a}{2}\right) \right\} \cdots (1)$$

となり、 a が小さいとして展開し、 4 次以上の高 次の項を無視すれば、

$$(H_{x}(x)) = H_{x}(x) + \left(\frac{\partial_{x} H_{x}}{\partial_{x}}\right) = \frac{a^{2}}{8} \cdots (2)$$

となる。このことにより、平均値 (H 。) は中心

$$x$$
 での値と誤整 $\left(\begin{array}{c} \partial^{e} & H & \pi \\ \hline \partial x & \pi \end{array}\right) = \frac{a^{-g}}{8}$ をもって一致し、

核誤范はaを選ぶことにより測定誤差にまで小さくすることができ、実際に中心位置×にホール素子が存在しなくても測定が可能となる。

次に本発明による素子がもつ誤差とホール素子の誤差との関係について説明する。

ホール系子の大きさ & が立方体の大きさ a (一辺の長さ)より小さいが決して無視できない場合。

三対の対面するホール素子をその各面が六面体のの各面と一致するようにして配置し、各対におおいてこののホール素子による拠定値の平均値を求めることにより、同一地点におけることにより、同一を引き起ことにより組み合わせによる誤をから構成されることにより組み合わせによる誤

以下、上記六面体が立方体であるとして本発明を説明する。

ーつのホール素子での測定値は H x · · (·x·+ a/2) .

はホール素子を垂直に買く磁界成分のホール素子の面積における平均値であるから、次のようになる。

$$H_{x,x}\left(x + \frac{a}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{\ell^{\frac{1}{2}}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dz \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy H_{x}\left(x + \frac{a}{2}, y, z\right)$$

$$= H_{x}\left(x + \frac{a}{2}\right) + \frac{1}{3} \left(\frac{\partial^{2} H_{x}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} H_{x}}{\partial z^{2}}\right) \frac{\ell^{2}}{8}$$

又、空気中のある領域においては、rot $\overline{H}=0$. div $\overline{H}=0$ が成り立つから、rot rot $\overline{H}=\operatorname{grad}$ div $\overline{H}=\nabla^{\sharp}$ \overline{H} により

$$H = \left(x + \frac{a}{2}\right) = H = \left(x + \frac{a}{2}\right) - \Delta H = \cdots (3)$$

$$\geq \pi \delta$$
. $c \in \mathcal{C}$, $\Delta H_{h} = \frac{1}{3} \left(\frac{\partial^{2} H_{\pi}}{\partial x^{2}} \right) \frac{\ell^{2}}{8} \mathcal{C}$

あり、ホール素子のもつ誤差である。従って、本 発明の測定の原理式(1)に式(3)のホール素子の測定 値を用いれば、

$$(H_{x}, (x)) = \frac{1}{2} \left\{ H_{x}, \left(x + \frac{a}{2}\right) + H_{x}, \left(x - \frac{a}{2}\right) \right\}$$

$$t \in \mathcal{E} \cup A = \frac{1}{8} \left(\frac{\partial^2 H_{\pm}}{\partial x^2} \right) \left(a^{\pm} - \frac{1}{3} \ell^{\pm} \right)$$

である。ここで、立方体の大きさ a が最小値即ち 君子の大きさ l と等しいとすると、ホール君子も のものの誤差 Δ H 。と本発明による誤差 Δ H とは

$$\Delta$$
 H \approx 2 Δ H .

と
2 倍程度になることがわかる。実用的には、二
つの間の間はなから眺めれば理解しやすいのではいいのでははいいのではないのでではないのでではないではないでででいる。
で変したがってないでででいる。
で変したがってないにでするのでででいますではない。
ののほどがようにないできないにでするのででいますではない。
ことはできない。

を採用する。

ただし、

$$|\overrightarrow{H}| = \frac{1}{2} \left[\left\{ H \times \cdot \left(\times + \frac{a}{2} \right) + H \times \cdot \left(\times - \frac{a}{2} \right) \right\}^{2} + \left\{ H \times \cdot \left(y + \frac{a}{2} \right) + H \times \cdot \left(y - \frac{a}{2} \right) \right\}^{2} + \left\{ H \times \cdot \left(z + \frac{a}{2} \right) + H \times \cdot \left(z - \frac{a}{2} \right) \right\}^{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

である.

(実施例)

以下、図示した一実施例に基づき本発明を詳細に説明する。

第1図は本発明による三次元磁界ベクトル測定 素子の分解料視図であって、これは一辺の長さが 1 ** の六面体である素子支持体7の各面に三対の 正方形状のホール素子1、4;2、5;3、6を 貼り合わせ、更にそのうちの一個のホール素子4 に支持棒8の端面を貼り合わせたものである。素 子支持体7の形状は立方体に近いが、必ずしも各 面が90°をなすとは限らないので、支持棒8の

$$\Delta H g = H x \cdot \left(x + \frac{a}{2}\right) + H y \cdot \left(y + \frac{a}{2}\right)$$

$$+ H x \cdot \left(z + \frac{a}{2}\right) - H x \cdot \left(x - \frac{a}{2}\right)$$

$$- H y \cdot \left(y - \frac{a}{2}\right) - H x \cdot \left(z - \frac{a}{2}\right) \cdots (4)$$

を採用する。これは、誤差がどれ程生じているかを各測定点で知ることができるものである。また、 誤差の割合(8。)としては、

触方向を Z 方向とし、一定の世界 H。の中で二つのホール素子 Z 、 5 によって得られた世界の値 H。と H。が等しくなる方向を x 方向とし、 更に決定された x 方向、 z 方向とに垂直な方向から同一世界 H。を与えてホール素子 3 、 6 から世界 H。を与えてホール素子 4 、 1 により測定された 世界の値を H。、 H,とした。又、較正定数 C 。

C. C. C. C. C. C. *

として求め、浏定に際し、直角座標系 (x, y, z) における世界の各成分 H。, H。, H。は、各ホール素子 1, 2, 3, 4, 5, 6の出力値 H, , H, , H, から

H.
$$-\frac{1}{2}$$
 (H, +H,) / C;

H, $-\frac{1}{2}$ (H, / C, +H, / C,)

H. $-\frac{1}{2}$ (H, / C, +H, / C,)

とすることによって得られた。較正常数 C I ~ C 。の値は、素子支持体 7 の立方体としての精度と個々の素子の出力精度とに依存する量であるが、通常の工作精度の立方体としての素子支持体と特度の調整された素子を使用する限り、極めて I に近い量である。

次に、この三次元世界ベクトル測定素子を用いて第2回に示した円筒形世石9の上面からった元世界の各成分を測定した。三次元世界ベクトル測定業子を構成するホール素子が一辺の長さが1mの正方形のものであったた政定をは1m~となる。測定結果で二次元では、測定中の誤差を、は全て所望の誤差1%に入るものであった。測定結果を三次元グラ

定が可能であることから、今後増々必要性が増す 磁石製品の表面磁束密度の解析及び評価。多極異 形磁石製造用の磁場中射出成形用金型での磁界分 布(磁気粒子配向性)の解析及び磁気回路におけ る添波磁界の検査等に非常に有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明による三次元磁界ベクトル測定 素子の一実施例の分解斜視図、第2回は測定対象である円筒形磁石の斜視図、第3回及び第4回は 大ヶ第2回における磁界の各成分 H, 及び H。 の 測定結果を三次元グラフィック化して示す図である。

1. 2, 3. 4, 5, 6····ホール素子、7·· ・・素子支持体、8····支持棒、9····円筒形催石。

代理人 篠原奉司 完成五

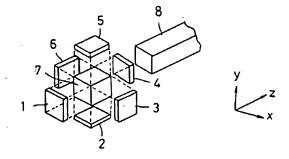


ィック化して、磁界の各成分H、及びH。を夫々

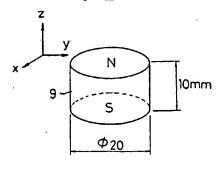
(発明の効果)

上述の如く、本発明による三次元世界ベクトル 別定素子によれば、測定が容易であり、且つ精度 も高いという実用上重要な利点を有している。特 に、同一地点における三次元の磁界成分の同時測

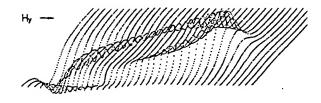
岁 1 図



才 2 図



才 3 図



岁4 図

